PAT-NO:

JP02003091867A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2003091867 A

TITLE:

OPTICAL RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE:

March 28, 2003

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

YAMADA, KATSUYUKI N/A NARUMI, SHINYA N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

RICOH CO LTD N/A

APPL-NO: JP2001283993

APPL-DATE: September 18, 2001

INT-CL (IPC): G11B007/24, B41M005/26

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical recording medium which attains a high multi- speed recording and a high speed CAV recording and has

high shelf reliability.

SOLUTION: The optical recording medium having a lower protective layer, an

optical recording layer, an upper protective layer and an optical reflection

layer on a substrate is characterized in that the optical reflection layer

consists of silver having film thickness D (Ag) and ≥99 wt.% purity and has

the relation with the thickness D (TL) of the upper protective layer expressed

by the formula: $5\×D$ (TL) $\≤D$ (Ag) $\≤15\×D$ (TL), that when the

composition formula of alloy to be a principal component of the

5/30/06, EAST Version: 2.0.3.0

```
optical
recording layer is expressed by (Ag and/or Ge)α (In and/or Ge
and/or
Bi) β Sbγ Teδ, α, β, γ and δ
(atom.%)
satisfy the following relational formulae;
0.001≤α/(α+β+γ+δ)&le- ;0.05;
0.01≤β/(α+β+γ+δ)≤0.10;
0.65≤γ/(α+β+γ+δ)≤0.85;
0.10≤δ/(α+β+γ+δ)≤0.27 and
β/α≥1 (or 1.5) and that the optical recording layer has
7-12 \text{ m/s}
(or 14-21 m/s) upper limit linear speed of re-crystallization.
```

COPYRIGHT: (C) 2003, JPO

DERWENT-ACC-NO:

2003-434151

DERWENT-WEEK:

200341

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Optical recording medium for recording of

compact disc,

has light reflection layer containing silver

and having

preset thickness, and light recording layer

having

specific composition and linear crystallization

velocity

PATENT-ASSIGNEE: RICOH KK[RICO]

PRIORITY-DATA: 2001JP-0283993 (September 18, 2001)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 2003091867 A

March 28, 2003 N/A

009 G11B 007/24

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP2003091867A N/A

2001JP-0283993

September 18, 2001

INT-CL (IPC): B41M005/26, G11B007/24

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2003091867A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - Recording medium has lower protective layer, light recording layer

(LRL), upper protective layer (UPL) and light reflection layer (LREL), on

substrate. LREL contains silver and has film-thickness D (Ag) which is in

relation with thickness of UPL. LRL contains (silver and/or germanium) - alpha

-(indium, gallium and/or bismuth) - beta -antimony- gamma -tellurium-delta ,

and has maximum recrystallizing velocity of 7-12 m/s.

5/30/06, EAST Version: 2.0.3.0

```
DETAILED DESCRIPTION - The optical recording medium has a lower
protective
layer (2), a light recording layer (3), an upper protective layer and
reflection layer (5), sequentially formed on a substrate (1).
reflection layer contains silver with a purity of 99 wt.% or more and
film-thickness D (Aq) which is related to the film thickness of an
protective layer D (TL) by the relation: 5 asterisk D(TL) at most
D(Aq) at most
15 asterisk D(TL). The light recording layer contains (silver and/or
germanium) - alpha - (indium, gallium and/or bismuth) - beta -antimony-
-tellurium- delta , and has maximum recrystallizing linear velocity
of 7-12
           alpha (alpha), beta (beta), gamma (gamma) and delta
m/second.
( delta )
which represent the amounts of components in atomic% satisfy the
following
relations: 0.001 at most alpha /( alpha + beta + gamma + delta ) at
most 0.05,
0.01 at most beta / (alpha + beta + gamma + delta ) at most 0.10,
0.65 at most
gamma /( alpha + beta + gamma + delta ) at most 0.85, 0.10 at most
delta /(
alpha + beta + qamma + delta ) at most 0.27 and beta / alpha at least
USE - For multi-speed recording or high-speed constant angular
velocity (CAV)
recording of compact disc-read only memory (CD-ROMs) such as CD-RW
medium,
DVD-RW medium, DVD+RW medium, and digital versatile disc-read only
memory
(DVD-ROMs).
ADVANTAGE - The optical recording medium performs high-speed
recording and is
excellent in overwriting ability. The recording medium is highly
sensitive,
and is excellent in preservation and reliability. The optical
recording medium
which enables high-speed multi-speed recording and high-speed CAV
recording
with a linear velocity of 8 m/s or more based on CD format and DVD
format, is
provided.
```

recording medium. (Drawing includes non-English language text).

Substrate 1

Lower protective layer 2

Optical recording layer 3

Light reflection layer 5

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2/3

TITLE-TERMS: OPTICAL RECORD MEDIUM RECORD COMPACT DISC LIGHT REFLECT

LAYER

CONTAIN SILVER PRESET THICK LIGHT RECORD LAYER SPECIFIC

COMPOSITION

LINEAR CRYSTAL VELOCITY

DERWENT-CLASS: LO3 M26 P75 T03

CPI-CODES: L03-G04B; M26-B01;

EPI-CODES: T03-B01B1; T03-B01C1; T03-B01D1;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C2003-115135 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2003-346566

5/30/06, EAST Version: 2.0.3.0

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-91867 (P2003-91867A)

(43)公開日 平成15年3月28日(2003.3.28)

(51) Int.CL.		識別記号		FΙ				5	731*(多考)	
G11B	7/24	511		G 1	1 B	7/24		511	2H111	
		501						501Z	5D029	
		5 2 2						522A		
		5 3 5						535G		
								535H		
			審查請求	未請求	龍球	項の数7	OL	(全 9 頁)	最終頁に統	2<
(21)出願番号		特質2001-283993(P2001-	-283993)	(71)	出題人	00000	6747			
							社リコ	_		
(22)出顧日		平成13年9月18日(2001.9.	. 18)					中馬込1丁目	3番6号	
				(72)	発明者	山田	勝幸			
						東京都	8大田区	中馬込1丁目	3番6号 株	式
						会社!	ノコー内			
				(72)	発明社	鳴海	慎也			
						東京都	5大田区	中馬込1丁目	3番6号 株	式
				1		会社!	ノコー内			
				(74)	代理人	10009	4466			
						弁理	t 友松	英爾		
									最終頁に統	! <

(54) 【発明の名称】 光記録媒体

(57)【要約】

【課題】 高速マルチスピード記録及び高速CAV記録が可能で、かつ保存信頼性が高い光記録媒体の提供。 【解決手段】 基板上に下部保護層、光記録層、上部保護層、光反射層を有する光記録媒体において、光反射層が、膜厚D (Ag)の純度99wt%以上の銀からなり、かつ上部保護層の膜厚D (TL)との関係が、 $5\times D$ (TL) $\le D$ (Ag) $\le 15\times D$ (TL)であり、光記録層の主成分である合金の組成式を、(Ag及び/又はGe) α (In及び/又はGa及び/又はBi) β Sb γ Te δ として、 α 、 β 、 γ 、 δ (原子%)が、

- 0. $001 \le \alpha / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.05$
- 0. $0.1 \le \beta / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.10$
- 0. $65 \le \gamma / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.85$
- 0. $10 \le \delta / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.27$

 $\beta/\alpha \ge 1$ (Xは1.5)

であり、光記録層の再結晶化上限線速度が、7~1 2m/s (又は14~21m/s)であることを特徴とする 光記録媒体。

印刷滑7
オーバーコート層も
先反射層5
上部保護員4
光記録用3
下部保護層2
基振1

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に下部保護層、光記録層、上部保護層、光反射層を有する光記録媒体において、光反射層が、膜厚D(Ag)の純度99wt%以上の銀からなり、かつ上部保護層の膜厚D(TL)との関係が、 $5\times D$ (TL) $\le D$ (Ag) $\le 15\times D$ (TL)であり、光記録層の主成分である合金の組成式を、(Ag及び/又はGe) α (In及び/又はGa及び/又はBi) β Sb γ Te δ として、 α 、 β 、 γ 、 δ (原子%)が、

- $0.001 \le \alpha/(\alpha+\beta+\gamma+\delta) \le 0.05$
- 0. $0.1 \le \beta / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.10$
- 0. $65 \le \gamma / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.85$
- 0. $10 \le \delta / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.27$ $\beta / \alpha \ge 1$

であり、光記録層の再結晶化上限線速度が、7~12m/sであることを特徴とする光記録媒体。

【請求項2】 前記合金が、更に、 $\gamma/(\gamma+\delta)=0.65\sim0.95$ という組成を有することを特徴とする請求項1記載の光記録媒体。

【請求項3】 光反射層が、膜厚D(Ag)の純度99 wt%以上の銀の単層膜からなることを特徴とする請求 項1又は2記載の光記録媒体。

【請求項4】 基板上に下部保護層、光記録層、上部保護層、光反射層を有する光記録媒体において、光反射層が、膜厚D(Ag)の純度99wt%以上の銀からなり、かつ上部保護層の膜厚D(TL)との関係が、 $5\times D$ (TL) $\le D$ (Ag) $\le 1.5\times D$ (TL)であり、光記録層の主成分である合金の組成式を、(Ag及び/又はGe) α (In及び/又はGa及び/又は 30 Bi) β Sb γ Te δ として、 α 、 β 、 γ 、 δ (原子%)が

- 0. $001 \le \alpha / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.05$
- $0.01 \le \beta / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.10$
- 0. $65 \le \gamma / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.85$
- 0. $10 \le \delta / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.27$ $\beta / \alpha \ge 1.5$

であり、光記録層の再結晶化上限線速度が、14~21 m/sであることを特徴とする光記録媒体。

【請求項5】 前記合金が、更に、 $\gamma/(\gamma+\delta)$ = 0.65~0.95という組成を有することを特徴とする請求項4記載の光記録媒体。

【請求項6】 光反射層が、膜厚D(Ag)の純度99wt%以上の銀の単層膜からなることを特徴とする請求項4又は5記載の光記録媒体。

【請求項7】 上部保護層が2以上の層からなり、光記 録層と接する層 (第1上部保護層)の膜厚TL1と、光 反射層に接する層 (第2上部保護層)の膜厚TL2の比 TL1/TL2が、

1.5≤TL1/TL2≤6.5

であることを特徴とする請求項1~6の何れかに記載の 光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザー光を照射することにより光記録層に光学的変化を生じさせ、情報の記録・再生及び書き換えを行なうことができる相変化型光記録媒体に関する。特に、CD-RW媒体、DVD-RW媒体、DVD+RW媒体等のCD-ROM又はDVD-ROM互換の高速マルチスピード記録又は高速CAV(角速度一定)記録可能な光記録媒体に関する。【0002】

【従来技術】レーザー光の照射により記録・再生及び消去が可能な光記録媒体として、光磁気媒体、CD-RW媒体、DVD-RW媒体、DVD-RAM媒体などが検討されている。これらの記録媒体では、より多くの情報をより速く記録できるようにするために、更なる高密度化や高線速度化が期待されており、その解決策として、高反射率かつ高熱伝導率であるAu、Ag、Cu系光反射層の採用が検討されている。特に、金属の中で最大の反射率と熱伝導率を有するAg系光反射層は期待が大きい。Agを光記録媒体の光反射層として利用すると、以下のようなメリットが期待され

- a. 広い波長領域での媒体反射率の向上。
- b. A gの光学特性に起因する信号振幅の増大。
- c. 相変化型光記録媒体の光反射層の場合、より急冷可能な層構造によるオーバーライト回数の向上。
- d. 相変化型光記録媒体の光反射層の場合、より急冷可能な層構造による記録線速度の拡大。
 - e. 高いスパッタ効率による生産性の向上。
- f. スパッタ製膜時間の短縮による熱応力の低減(媒体機械特性の改善)。

【0003】一方、Agを光記録媒体の光反射層として利用する際には、以下のような課題があった。

- a. 高温高湿下で腐食し易い。
- b. 硫黄や塩素によって腐食し易い。
- c. 下地との膜密着力が小さい。
- d. 貴金属であり、A 1等と比較して高価である。
- e.0.6 mm等の基板を使用した場合のAgの膜応力 による機械特性異常。

Agの腐食を抑制する方法として、特開昭57-186244号公報に記載のAgCu、特開平7-3363号公報に記載のAgMg、特開平9-156224号公報に記載のAgOM (M:Sb、Pd、Pt)、特開2000-285517号公報に記載のAgPdCuに見られるようなAgの合金化が知られている。また、特許2749080号公報には、熱伝導率をコントロールする目的で、Agに、Ti、V、Fe、Co、Ni、Zn、

50 Zr, Nb, Mo, Rh, Pd, Sn, Sb, Te, T

a、W、Ir、Pt、Pb、Bi、Cを含有させること が開示されている。

【0004】しかし、これらの材料系を実際に光反射層 に用いてCD-RW媒体、DVD-RW媒体、DVD+ RW媒体を作製し記録信号を評価したところ、充分な反 射率と信号振幅が得られなかった。これは、Agに1w t%を越える他の金属を添加するため、Agの特徴であ る高反射率及び高熱伝導率が得られないことによる。ま た、これらの媒体の80℃・85%RHでのアーカイバ ル高温保存信頼性を評価したところ、300時間の保存 10 でエラーの急増が認められ、上記開示技術によっては充 分な保存信頼性が得られなかった。更に、相変化型光記 録媒体においては、上部保護層に用いられるZnSSi O2 の硫黄とAgが反応してAgSを生成することが腐 食の一つの原因とされており、この対策として、特開平 11-238253号公報では、Au、Co、Cr、N i、Pd、Si、Ta、Ta2O5、V、W、非晶質力 ーポンを、ZnSSiO2保護層とAg反射層との中間 層に用いることが開示されている。光記録媒体の光反射 層としてAg薄膜を用いる場合、上記の問題点を克服し 20 てAgの優れた熱的・光学的特性を如何に引き出すかが 大きな課題であるが、光反射層にAgを採用した場合の 光記録層の組成、及び各層の熱的・光学的設計の最適化 は充分に検討されておらず、未だ書換え型光記録媒体へ の採用は実現していない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、高速マルチ スピード記録及び高速CAV記録が可能で、かつ保存信 頼性が高い光記録媒体の提供を目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題は、次の1)~ 7) の発明(以下、本発明1~7という。) によって解 決される。

- 1) 基板上に下部保護層、光記録層、上部保護層、光 反射層を有する光記録媒体において、光反射層が、膜厚 D(Ag)の純度99wt%以上の銀からなり、かつ上 部保護層の膜厚D (TL)との関係が、
- $5 \times D (TL) \leq D (Ag) \leq 15 \times D (TL)$ であり、光記録層の主成分である合金の組成式を、(A g及び/又はGe) α (In及び/又はGa及び/又は 40 媒体の光反射層の熱伝導率が大きい程よいことが判っ Bi) βSbγTeδとして、α、β、γ、δ (原子 %) が、
- 0. $001 \le \alpha / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.05$
- 0. $0.1 \le \beta / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.10$
- $0.65 \le \gamma / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.85$
- 0. $10 \le \delta / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.27$ $\beta/\alpha \ge 1$
- であり、光記録層の再結晶化上限線速度が、7~12m /sであることを特徴とする光記録媒体。

- 95という組成を有することを特徴とする1)記載 の光記録媒体。
- 3) 光反射層が、膜厚D (Ag)の純度99wt%以 上の銀の単層膜からなることを特徴とする1)又は2) 記載の光記録媒体。
- 4) 基板上に下部保護層、光記録層、上部保護層、光 反射層を有する光記録媒体において、光反射層が、膜厚 D(Ag)の純度99wt%以上の銀からなり、かつ上 部保護層の膜厚D(TL)との関係が、
- $5 \times D (TL) \leq D (Ag) \leq 1.5 \times D (TL)$ であり、光記録層の主成分である合金の組成式を、(A g及び/又はGe)α(In及び/又はGa及び/又は Bi) βSbγTeδとして、α、β、γ、δ (原子 %) が
 - 0. $001 \le \alpha/(\alpha+\beta+\gamma+\delta) \le 0.05$
 - $0. 01 \leq \beta / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \leq 0. 10$
 - $0.65 \le \gamma / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.85$
 - $0. 10 \le \delta / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0. 27$ $\beta/\alpha \ge 1.5$
- であり、光記録層の再結晶化上限線速度が、14~21 m/sであることを特徴とする光記録媒体。
 - 5) 前記合金が、更に、 $\gamma/(\gamma+\delta)=0.65$ ~ 0.95という組成を有することを特徴とする4)記載 の光記録媒体。
 - 6) 光反射層が、膜厚D (Ag)の純度99wt%以 上の銀の単層膜からなることを特徴とする4)又は5) 記載の光記録媒体。
- 7) 上部保護層が2以上の層からなり、光記録層と接 する層 (第1上部保護層) の膜厚TL1と、光反射層に 30 接する層 (第2上部保護層) の膜厚TL2の比TL1/ TL2が、
 - 1. 5≦TL1/TL2≦6. 5

であることを特徴とする1)~6)の何れかに記載の光 記録媒体。

【0007】以下、上記本発明について詳しく説明す る。マルチスピード記録及びCAV記録を可能とする光 記録媒体の場合、最低記録速度と最高記録速度で、最大 2. 5倍もの記録速度の違いがある。このような幅広い 線速度で高速の記録消去を可能にするためには、光記録 た。具体的には、純銀が最適と判断された。そこで前記 Ag反射層の課題について鋭意検討した結果、光記録媒 体の光反射層としてAgの特徴である光反射率90%以 上を獲得するためには、光反射層のAg含有量を99w t%以上、好ましくは99.9wt%以上にすると効果 的であることが分った。Agの光反射層の結晶粒界は、 Agの結晶と熱物性が大きく異なるので、粒界の存在 は、Agの高い熱伝導率に影響を与える。このような粒 界は、基板温度、製膜速度、製膜圧力等によって大きく 2) 前記合金が、更に、 $\gamma/(\gamma+\delta)=0.65$ ~ 50 変化する。また、Agの膜を2回以上に分けて積層する

と一層目と二層目の界面に粒界を生じ、熱伝導率を低下 させてしまうので、Agを光反射層として利用する場 合、一層とすることが好適である。また、より熱伝導率 を大きくするためには、より大きな結晶粒径とすること が望ましい。更に、Agの高い熱伝導率及び高い光反射 率を獲得できる膜厚は、従来の光記録媒体、特に相変化 型光記録媒体の最適な膜厚設計から大きくずれることが 分った。

【0008】従来から知られている図1に示すような層 構成の光記録媒体において、反射層にAg合金やAl合 10 金を用いた場合、(1)記録感度、(2)反射率、

(3)信号振幅、(4)オーバーライト性能のバランス をとると、光反射層の厚さが140mm程度、上部保護 層の厚さが30nm程度となり、光反射層の厚さは上部 保護層の5倍未満であった。本発明のAg光反射層は、 各種気相成長法、例えば真空蒸着法、スパッタリング 法、プラズマCVD法、光CVD法、イオンプレーティ ング法、電子ビーム蒸着法などによって形成できる。膜 厚としては、50~200nm、好適には70~160 nmとするのがよい。製膜速度は、50~2000Å/ 20 s、好適には100~1500Å/sであるが、膜厚の バラツキや生産性を考慮すると、300~1500Å/ sが特に好適である。

【0009】図2に本発明に係る光記録媒体の層構成の 一例を示す。基本的な構成は、案内溝を有する透明基板 1上に下部保護層2、光記録層3、第1上部保護層4 a、第2上部保護層4b、Ag光反射層5′、オーバー コート層6を形成したものであり、更に、その上に接着 層8を介してカバー基板9を貼り合わせたり、印刷層7 を設けたりすることもできる。カバー基板9としては、 透明基板のみでも良いが、上記のオーバーコート層6ま でを有する単板情報ディスクを貼り合わせてもよい。ま た、オーバーコート層を接着層と兼用し、1層とするこ とも可能である。基板の材料は、通常ガラス、セラミッ クス、又は樹脂であり、樹脂基板が成型性、コストの点 で好適である。樹脂の例としては、ポリカーボネート、 アクリル系樹脂、エポキシ樹脂、ポリスチレン、アクリ ロニトリルースチレン共重合体樹脂、ポリエチレン、ポ リプロピレン、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂、AB S樹脂、ウレタン樹脂などが挙げられるが、成型性、光 40 学特性、コストの点で優れたポリカーボネート、アクリ ル系樹脂が好ましい。

【0010】但し、本発明の光記録媒体をDVD-RO M互換が可能な書き換え型光記録媒体に応用する場合に は、次のような特定の条件が付与されることが望まし い。即ち、使用する基板に形成される案内溝の幅が0. 10~0.40μm、好適には0.15~0.35μm であり、案内溝の深さが15~45 nm、好適には20 ~40 nmとなっていることである。基板の厚さは0. 55~0.65mmが好適であり、貼り合わせ後のディ 50 と再生光による耐久性を向上させることができる。記録

スクの厚さは、1.1~1.3mmが好適である。これ らの基板溝によって、DVD-ROMドライブでの再生 互換性が向上する。また、本発明の光情報記録媒体をC D-RW媒体に応用する場合には、案内溝の幅が0.2 $5\sim0.65\mu m$ 、好適には $0.30\sim0.60\mu m$ 、 案内溝の深さが20~50nm、好適には25~45n mとする。

【0011】高速マルチスピード記録及び高速CAV記 録を可能とするには、アモルファスマークを消去するた めの消去パワーマージンを確保する必要があり、そのた めより結晶化し易い材料系が選択される。しかし一方で 結晶化し易い材料系は、記録マークの室温寿命が短くな ってしまう傾向がある。これは、光ビームによる消去と 室温下で記録マークが消滅する機構が類似しているため である。従って、高速マルチスピード記録及び高速CA V記録を実現するためには、光ビームによる消去と、室 温下で記録マークが消滅する機構が異なるようにするこ とがより好適である。具体的には、光ビームによる消去 は、記録層の溶融後の結晶化(溶融消去)、つまり再結 晶化により行なわれるようにし、室温下で記録マークが 消滅する機構については溶融過程を通らない固相結晶化 によるようにすることが望ましい。このような溶融消去 による記録方法を選択する場合には、固相結晶化速度が 小さく、かつ溶融再結晶化速度の大きい記録層材料が好 適となる。

【0012】そこで、上記物性を満足する記録材料系を 検討した結果、下記の組成の合金を主成分とすれば、特 に溶融消去を伴う高速マルチスピード記録及び高速CA V記録に好適であることが分った。なお、下記組成の合 金は、記録材料の全量である必要はなく、本発明の効果 を達成し得る範囲であれば、他の元素を添加したり、不 純物が混入しても構わない。(Ag及び/又はGe) α (In及び/又はGa及び/又はBi) βSbrTeδ として、 α 、 β 、 γ 、 δ (原子%)が、

- $0. \ 0.01 \le \alpha / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0. \ 0.5$
- $0.01 \le \beta / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.10$
- $0.65 \le \gamma/(\alpha+\beta+\gamma+\delta) \le 0.85$
- $0.10 \le \delta / (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \le 0.27$ β/α≧1

Ag及びGeは、再結晶化速度を小さくする元素群であ り、In、Ga、Biは、再結晶化速度を大きくする元 素群である。SbとTeは、記録層の相変化に伴う光学 定数を変化させる元素群である。

【0013】Ag及び/又はGeは、0.001以上に すると記録マークの寿命 (アーカイバル) 及び記録性能 の寿命(シェルフ)が向上し、0.05以下にすると8 m/s以上の高速記録に好適となる。 I n及び/又はG a及び/又はBiは、0.01以上にすると再結晶化速 度を増大させるのに効果的となり、0.10以下にする

層のベースとなる相変化合金材料であるSbTeは、Sbが0.65以上、Teが0.27以下にすると8m/s以上の高速記録が実現できる。また、Sbが0.85以下、Teが0.10以上にすると、8m/s以上の高速記録ができると共に、実用的な半導体レーザーのパワーで、CDフォーマット又はDVDフォーマットに準拠した記録が実現できる。

[0014]更に、Sb/(Te+Sb)=r/(r+ δ) が大きいほど高速記録 (アモルファス化) に好適で あるが、 $\gamma/(\gamma+\delta)$ が大き過ぎると融点が高くなり 記録パワーが高くなる傾向にあるので、高感度で高速記 録を実現するためには、 $\gamma/(\gamma+\delta)=0.65$ ~ 0.95の範囲が好適である。更に、 β/α を1以上に すると8m/s以上の高速記録に適した記録層となり、 β/α を1.5以上にすると16m/s以上の高速記録 に適した記録層となる。このSbTe材料に、Al、F e、Si、O、Nなどの元素を添加することにより、記 録・消去感度や信号特性、信頼性などを制御することが できる。これらの元素の添加比率は、0.0001~ 5wt%、好適には0.001~2wt%とする。0. 00001wt%よりも少ないと添加効果が発現せず、 5wt%よりも多くすると、初期化(結晶化)を良好に 行なうことができなくなる。

【0015】更に望ましくは、初期化後の未記録状態で の結晶構造が等方的である立方格子結晶構造、好適には NaC 1型結晶構造を有する材料が、同様に等方性の高 いと考えられるアモルファス相との間で、ばらつきの少 ない相変化を起こすことができ、記録(アモルファス 化) 及び消去 (結晶化) を高速かつ均一に行なうことが できるので好ましい。相変化型光記録層の膜厚は10~ 30 50 nm、好適には12~30 nmとする。更にジッタ 一等の初期特性、オーバーライト特性、量産効率を考慮 すると、14~25nmとするのが好ましい。10nm より薄いと光吸収能が著しく低下し、記録層としての役 割を果たさなくなる。また、50 nmより厚いと高速で 均一な相変化が起こり難くなる。このような光記録層 は、各種気相成長法、例えば真空蒸着法、スパッタリン グ法、プラズマCVD法、光CVD法、イオンプレーテ ィング法、電子ビーム蒸着法などによって形成できる。 中でもスパッタリング法が、量産性、膜質等に優れてい 40

【0016】高速マルチスピード記録及び高速CAV記録を実現するためには、光記録媒体の記録消去特性を左右する再結晶化上限線速度を記録線速度に合わせて調整する必要がある。本発明で定義する再結晶化上限線速度とは、所定の線速度で回転している光記録媒体に、記録層が溶融するパワーで半導体レーザー光を照射し、光記録媒体の反射率が下降し始める線速度のことである。見方を変えると、光記録媒体の相変化記録層が、半導体レーザー光により溶融急冷後。再結晶化できる上限の線速

度と考えられる。図3に、所定の線速度で回転する光記 録媒体に、記録層が溶融するパワーで、半導体レーザー の連続光を照射したときの光記録媒体の反射率と線速度 の関係を模式的に示す。この図では、14m/s以上の 線速度で半導体レーザー連続光を照射したとき光記録媒 体の反射率が低下し始める。このとき、本発明で定義す る再結晶化上限線速度は、14m/sとなる。

8

【0017】再結晶化上限線速度は、(1)基板温度、 (2)記録層組成、(3)記録層の製膜速度、(4)各 層の熱物性、(5)製膜中の残留ガス種と分圧、(6) 初期化条件等によって変動する。また、再結晶化上限線 速度は、基板の案内溝の形状にも左右される。溝幅が小 さく且つ溝が深い場合には再結晶化上限線速度が大きく なる。基板温度が低くなると、記録膜中に取り込まれる 水蒸気量が増大し、記録層構造の秩序を乱して非晶質化 を促進する。その結果、再結晶化上限線速度が小さくな る。また、基板温度が高いと、取り込まれる水蒸気量が 減少すると共に、記録層形成初期に結晶核が形成され、 記録層の再結晶化が促進されるので再結晶化上限線速度 が大きくなる。記録層組成は、上述したように、光記録 媒体の基本性能を左右する。しかし、記録層組成だけで は、オーバーライト性能、光記録装置とのマッチング、 製造の容易性等の総合的な品質は実現できない。記録層 の製膜速度が大きくなると、記録膜中に取り込まれるガ スが増大し、記録層構造の秩序を乱して非晶質化を促進 する。その結果、再結晶化上限線速度が小さくなる。各 層の熱物性、特に光反射層と上部保護層の熱伝導率が大 きいと、急冷し易くなり、再結晶化上限線速度が低減す る。初期化条件は、記録層の結晶形態を変えるため、そ の結晶種、結晶性によって、再結晶化上限線速度を左右

【0018】以上のように、再結晶化上限線速度は、種 々の作製条件によって左右され、最大で6m/sもの違 いを生じる。再結晶化上限線速度が6m/sもずれてし まうと、狙いの品質を獲得することは出来なくなる。従 って、生産性の確保を図りながら再結晶化上限線速度を 所望の値に制御すべく、光記録媒体の上記製造条件を調 整することが重要になる。再結晶化上限線速度は、溶融 消去による記録方法を採用する場合、最高記録線速度よ りやや大きい値が好適である。特に、高速相変化型光記 録媒体としての課題である、2回記録したときのジッタ 低減に効果的である。DVDの2.4倍速(8.5m/ s) 記録を実現するためには、7~12m/s、好まし くは8.5~11m/sの再結晶化上限線速度になるよ うに、前記(1)~(6)の製造条件等が制御される。 代表的な条件として、基板温度20~60℃、記録層製 膜速度30~150Å/s、製膜圧力0.05~1Pa· が挙げられる。より好ましくは、基板温度25~55 ℃、記錄層製膜速度40~130Å/s、製膜圧力0.

ーザー光により溶融急冷後、再結晶化できる上限の線速 50 02~0.1 Paである。これら各種光記録層は、単層

で用いられることが望ましいが、多層化することもでき る。その際、誘電体層を介在させて、光記録層を多層化 することも可能である。

【0019】下部保護層及び第1、第2上部保護層の材 料としては、SiO、SiO2、ZnO、SnO2、A 1203、TiO2、In2O3、MgO、ZrO2な どの金属酸化物; Sia N4、SiN、A1N、Ti N、BN、ZrNなどの窒化物; ZnS、In2S3、 TaS4などの硫化物;SiC、TaC、B4C、W C、TiC、ZrCなどの炭化物:ダイヤモンド状カー ボン、C、Si、又はそれらの混合物が挙げられる。第 2上部保護層は、C、Si、SiC、SiN、SiO、 SiO2のうち、少なくとも一種類の物質を含む材料が 望ましい。これらの材料は、単体で保護層とすることも できるが、互いの混合物としても良い。また、必要に応 じて添加物を含んでも良い。但し、下部保護層及び第 1、第2上部保護層の融点は記録層よりも高いことが必 要である。このような下部保護層及び第1、第2上部保 護層は、各種気相成長法、例えば真空蒸着法、スパッタ リング法、プラズマCVD法、光CVD法、イオンプレ 20 ーティング法、電子ビーム蒸着法などによって形成でき る。中でも、スパッタリング法が、量産性、膜質等に優 れている。

【0020】下部保護層の膜厚は、反射率、変調度及び 記録感度に大きく影響する。良好な信号特性を得るため には、下部保護層の膜厚を60~120 nmとすること が好ましい。第1上部保護層の膜厚は5~45 nm、好 適には7~40 nmとする。5 nmより薄くなると耐熱 性保護層としての機能を果たさなくなる。また、記録感 面剥離を生じ易くなり、繰り返し記録性能も低下する。 第2上部保護層の膜厚は1~20 nm、好適には2~1 Onm、更に好適には3~7nmである。第2上部保護 層は、Ag系光反射層と第1上部保護層との間の化学的 不活性層及び/又は放熱調整層としての機能が必要であ り、薄過ぎるとAg系光反射層と第1上部保護層との間 の物質移動を容易にしてしまい、化学的不活性層として の機能を果たさなくなる。また、厚過ぎるとオーバーラ イト回数及び反射率の低下を生じてしまう。このよう に、第2上部保護層は、化学的不活性、オーバーライト 回数、反射率のバランスをとるように、所定の膜厚に決 められる。以上のことから、第1上部保護層の膜厚(T L1)と第2上部保護層の膜厚(TL2)の比(TL1 /TL2)は、1.5~6.5が好適である。

【0021】Ag光反射層の上には、その酸化防止のた めにオーバーコート層を形成する。オーバーコート層と しては、スピンコートで作製した紫外線硬化型樹脂が好 適である。その厚さは3~15μmが好ましく、3μm より薄くすると、オーバーコート層上に印刷層を設ける 場合に、エラーの増大が認められることがあり、15μ 50 第2上部保護層、純度99.99wt%のAg光反射層

10

mより厚くすると、内部応力が大きくなってしまい、デ ィスクの機械特性に大きく影響してしまう。ハードコー ト層としては、スピンコートで作製した紫外線硬化型樹 脂が一般的であり、その厚さは2~6 µmが好ましい。 2μmより薄くすると、十分な耐擦傷性が得られない し、6μmより厚くすると、内部応力が大きくなってし まい、ディスクの機械特性に大きく影響してしまう。そ の硬度は、布で擦っても大きな傷が付かない鉛筆硬度H 以上とする必要がある。また、必要に応じて、導電性の 材料を混入させて帯電防止を図り、埃等の付着を防止す ることも効果的である。

【0022】印刷層は、耐擦傷性の確保、ブランド名な どのレーベル印刷、インクジェットプリンタに対するイ ンク受容層の形成などを目的としており、紫外線硬化型 樹脂をスクリーン印刷法により形成するのが好適であ る。その厚さは、3~50 µmが適当である。3 µmよ り薄くすると、層形成時にムラが生じてしまう。50μ mより厚くすると、内部応力が大きくなってしまい、デ ィスクの機械特性に大きく影響してしまう。

【0023】接着層としては、紫外線硬化型樹脂、ホッ トメルト接着剤、シリコーン樹脂などの接着剤を用いる ことができる。このような接着層の材料は、オーバーコ ート層又は印刷層上に、材料に応じて、スピンコート、 ロールコート、スクリーン印刷法などの方法により塗布 し、紫外線照射、加熱、加圧等の処理を行なって反対面 のディスクと貼り合わせる。反対面のディスクとして は、前述のカバー基板で説明したのと同様に、透明基板 のみでも良いが、前記と同様のオーバーコート層6まで を有する単板情報ディスクを貼り合わせてもよい。反対 度の低下を生じる。一方、45 nmより厚くなると、界 30 面ディスクの貼り合わせ面については、接着層の材料を 塗布してもしなくても良い。また、接着層として粘着シ ートを用いることもできる。接着層の膜厚は特に制限さ れないが、材料の塗布性、硬化性、ディスクの機械特性 の影響等を考慮すると5~100µm、好適には7~5 Oμmである。接着面の範囲も特に制限されないが、D VD及び/又はCD互換が可能な書き換え型ディスクに 応用する場合、高速記録を可能とする目的から、接着強 度を確保するために、内周端の位置がΦ15~40m m、好適にはΦ15~30mmであることが望ましい。 また、接着層のガラス転移温度は、光記録媒体の落下耐 久性を確保するために100℃以下が望ましい。

[0024]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す るが、本発明はこれらの実施例により限定されるもので はない。

【0025】実施例1

溝幅0.25 mm、溝深さ27 nmの案内溝を有する厚 さ0.6mmのポリカーボネート基板を射出成型し、こ の基板上に、下部保護層、光記録層、第1上部保護層、

を順次スパッタリング法により積層した。下部保護層及 び第1上部保護層にはZnSSiO2 (SiO2 20m o1%) を用い、膜厚はそれぞれ80nm、11nmと した。光記録層には、Ago. 5 Ge1. 5 In6 Sb 68 Te24 を用い、厚さ16 nmとした。第2上部保 護層には、厚さ4 nmのSiC膜を用いた。Ag光反射 層は厚さ150 n mの単層とした。以上の結果、ポリカ ーポネート基板/ZnSSiO2 (80nm)/Ag 0.5 Ge1.5 In6 Sb68 Te24 (16nm) /ZnSSiO2 (11nm)/SiC膜(4nm)/ 99. 99wt%Ag (150nm) という層構成を形 成した。次いで、Ag光反射層上に紫外線硬化型樹脂の スピンコートによるオーバーコート層を形成し、相変化 型光記録媒体の単板ディスクを作成した。次いで、ポリ カーボネート基板を紫外線硬化型接着剤で貼り合わせ て、図2に例示した層構成の光記録媒体を得た。次に、 大口径LD (ビーム径200×1μm)を有する初期化 装置によって、線速度3.0m/s、電力850mW、 送り110μmで、内周から外周に向けて、線速度一定 で全面結晶化した。なお、上記工程中、光記録媒体の再 20 結晶化上限線速度が9.0m/sとなるように、基板温 度50℃、記録層製膜速度100nm/sとし、更に、 各層製膜時の排気速度を制御した。

【0026】次に、得られた相変化型光記録媒体に、記 錄線速度8.5m/s、波長650nm、NA (開口 数) 0.65、記録パワー14.5mWで、DVD-R OM再生可能なフォーマットで光記録した。最小マーク 長は、0.4µmである。その結果、記録1回、2回、 1000回のData to Clock Jitte r (データ ツー クロック ジッタ) は6.9%、 7.5%、8.2%と良好であった。また、同様に、記 錄線速度3.4m/s、波長650nm、NAO.6 5、記録パワー14.0mWで、DVD-ROM再生可 能なフォーマットで溶融消去法により光記録した。その 結果、記録1回、2回、1000回のData to Clock Jitterは6.0%、6.5%、7. 9%と良好であった。このように、再結晶化上限線速度 を狙いの最高記録線速度より、0.5m/s速くするこ とで、3.4~8.5m/sの幅広い線速度での高速マ ルチスピードオーバーライト記録を実現した。この光記 録媒体をDVD-ROMドライブで再生したところ、問 題なく再生することができた。また、反射率20%、変 調度63%と信号特性も良好であり、Ag本来の高い光 反射率、高い熱伝導率を効率的に利用できた。更に、こ の光記録媒体を温度80℃、温度85%RH環境下で5 00時間放置した保存試験後においても、反射率20 %、変調度63%と変化は認められなかった。

【0027】実施例2

溝幅0.25μm、溝深さ27nmの案内溝を有する厚 さ0.6mmのポリカーボネート基板を射出成型し、こ 50

の基板上に、下部保護層、光記録層、第1上部保護層、 第2上部保護層及び純度99.99wt%のAg光反射 層を順次スパッタリング法により積層した。下部保護層 及び第1上部保護層にはZnSSiO2(SiO2 20 mo1%) を用い、膜厚はそれぞれ80nm、15nm とした。光記録層はAg1 Ge2 In2 Ga6 Sb71 Te18を用い、厚さ16nmとした。第2上部保護層 は、厚さ4 nmのSiN膜を用いた。Ag光反射層は、 厚さ150 nmの単層とした。以上の結果、ポリカーボ ネート基板/ZnSSiO2 (80nm)/Ag1Ge 2 Ga6 I n2 Sb7 1 Te1 8 (16 nm) / ZnS SiO₂ (15nm)/SiN膜(4nm)/99.9 9wt%Ag(150nm)という層構成を形成した。 次いで、Ag光反射層上に紫外線硬化型樹脂のスピンコ ートによるオーバーコート層を形成し、相変化型光記録 媒体の単板ディスクを作成した。次いで、ポリカーボネ ート基板を紫外線硬化型接着剤で貼り合わせて、図2に 例示した構成の光記録媒体を得た。次に、大口径LD (ビーム径200×1μm)を有する初期化装置によっ て、線速度3.5m/s、電力850mW、送り110 μmで、内周から外周に向けて線速度一定で全面結晶化 した。なお、上記工程中、光記録媒体の再結晶化上限線 速度が18m/sとなるように、基板温度55℃、記録 層製膜速度100Å/s、Ag反射膜の製膜速度500 A/sとし、更に、基板成形からスパッタ製膜までの時 間を制御した。

12

【0028】次に、得られた相変化型光記録媒体に、記 **録線速度17m/s、波長650nm、NA0.65、** 記録パワー14.5mWで、DVD-ROM再生可能な 30 フォーマットで光記録した。最小マーク長は、0.4μ mである。その結果、記録1回、2回、1000回のD ata to Clock Jitterは6.7%、 7.2%、7.9%と良好であった。また、同様に、記 録線速度7m/s、波長650nm、NAO. 65、記 録パワー14.0mWで、DVD-ROM再生可能なフ オーマットで光記録した。その結果、記録1回、2回、 1000回のData to Clock Jitte rは6.2%、6.5%、7.4%と良好であった。こ のように、再結晶化上限線速度を狙いの最高記録線速度 より、1m/s速くすることで、7~17m/sの幅広 い線速度での高速マルチスピードオーバーライト記録を 実現した。この光記録媒体をDVD-ROMドライブで 再生したところ、問題なく再生することができた。ま た、反射率20%、変調度63%と信号特性も良好であ り、Ag本来の高い光反射率、高い熱伝導率を効率的に 利用できた。更に、この光記録媒体を温度80℃、湿度 85%RH環境下で500時間放置した保存試験後にお いても、反射率20%、変調度63%と変化は認められ なかった。

[0029]

13

【発明の効果】本発明1によれば、CDフォーマット及 びDVDフォーマットに準拠した線速度8m/s以上の 高速マルチスピード記録及び高速CAV記録を可能とす る光記録媒体を提供できる。本発明2によれば、更に高 感度で高速記録が可能な光記録媒体を提供できる。本発 明3によれば、更にオーバーライトに優れた光記録媒体 を提供できる。本発明4によれば、CDフォーマット及 びDVDフォーマットに準拠した、線速度16m/s以 上の高速マルチスピード記録及び高速CAV記録を可能 とする光記録媒体を提供できる。本発明5によれば、更 10 3 光記録層 に高感度で高速記録が可能な光記録媒体を提供できる。 本発明6によれば、更にオーバーライトに優れた光記録 媒体を提供できる。本発明7によれば、保存信頼性に優 れ、CDフォーマット及びDVDフォーマットに準拠し た、オーバーライトに優れる高速マルチスピード記録及 び高速CAV記録を可能とする光記録媒体を提供でき る.

【図面の簡単な説明】

【図1】 従来から知られている光記録媒体の層構成を示 す図。

14 【図2】本発明に係る光記録媒体の層構成の一例を示す 図。

【図3】所定の線速度で回転する光記録媒体に、記録層 が溶融するパワーで、半導体レーザーの連続光を照射し たときの光記録媒体の反射率と線速度の関係を模式的に 示す図。

【符号の説明】

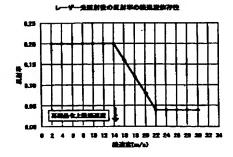
- 1 基板
- 2 下部保護層
- - 4 上部保護層
 - 4a 第1上部保護層
 - 4b 第2上部保護層
 - 5 光反射層
 - 5′ Ag光反射層
 - 6 オーバーコート層
 - 7 印刷層
 - 8 接着層
 - 9 カバー基板

20

【図1】

印刷鋼7
オーバーコート間も
党反射層5
上部保護房4
光記録暦3
下部保護層2
基板1
·

【図3】



【図2】

	印刷層7 ンペー基框9	
1	コノベー-基板8	
	接着層8	_
オー	パーコート層8	
A	e光反射層5	
第2	上部保護層も	
第1	上部保護層4a	
	光記錄程3	
٦ ٦	F部保護層2	
	基板1	

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコート'(参考)

G11B 7/24

538

G11B 7/24 538E 538F

B41M 5/26

B41M 5/26 Х

Fターム(参考) 2H111 EA04 EA23 EA33 EA40 FA01 FA12 FA14 FA23 FB05 FB09 FB10 FB12 FB17 FB21 FB30 5D029 JA01 JC20 LB03 LB07 LB11 MA13 MA14